## 03;05.2

## Свободные колебания в сегнетоэлектрическом жидком кристалле

© А.П. Федоряко, М.Н. Пивненко, Е.В. Попова, В.П. Семиноженко Институт монокристаллов НАН Украины, Харьков Поступило в Редакцию 27 ноября 1996 г.

В работе представлены экспериментальные исследования, позволившие впервые получить свободные электромеханические колебания в сегнетоэлектрических жидких кристаллах.

При исследовании вынужденных электромеханических колебаний в сегнетоэлектрическом жидком кристалле были обнаружены резонансные явления [1]. Авторы предположили, что они связаны с наличием в образце текстуры шевронов, однако это предположение не было обосновано. Поскольку шевроны разбивают монодомен кристалла на отдельные элементы, необходимо учитывать дискретность материала и взаимодействие между элементами структуры в процессе деформирования. Представляется весьма важным оценить параметры статистического ансамбля молекул, участвующего в колебательном движении и определяющего инерционные свойства резонансной структуры. Для определения инерционных свойств резонансных структур мы предлагаем исследование не вынужденных, а свободных колебаний. Далее представлены экспериментальные исследования, которые позволили впервые получить свободные электромеханические колебания в сегнетоэлектрическом жидком кристалле, проявляющиеся в немонотонной релаксации к равновесию объемной поляризации. Приводится оценка момента инерции элемента структуры. Резонансные структуры осцилляторного типа представляют интерес как новое направление в исследовании динамических процессов в таких кристаллах и позволят расширить область практического применения жидких кристаллов.

В качестве объекта исследований использовалась бинарная смесь ахирального смектика С 2-(4-октилоксифенил)-5-октилпиримидина и хиральной добавки бис-4, 4'-(2-*s*-мелилпентил)-терфенилдикарбоксилата.

80

$$I \xrightarrow{66^{\circ}C} \text{Sm}A \xrightarrow{60^{\circ}C} \text{Sm}C^*,$$

где I — изотопная фаза, SmA — смектик A, SmC\* — хиральный смектик С. Величина спонтанной поляризации P<sub>S</sub> составляет 9 нКл/см<sup>2</sup> при T = 58°C. Исследуемый кристалл помещался между стеклами с прозрачным токопроводящим покрытием. Нанесением ориентанта обеспечивались планарные граничные условия. Толщина слоя составляла 24 мкм и нормировалась прокладками. Нижнее стекло жестко укреплялось на нагревательном элементе, а верхнее — лежало свободно. На ячейку подавались прямоугольные разнополярные импульсы напряжения длительностью 10 мс, которыми создавалась напряженность электрического поля *E* до 10<sup>4</sup> В/см. Измерялась величина тока переполяризации, вызванного изменением полярности электрического поля в образце. В интервале температур  $\Delta T < 4^{\circ}$  на фоне импульса переполяризации возникают сложные, многочастотные, медленнозатухающие колебания (рис. 1, a:  $\Delta T = T^* - T$  — разность температуры фазового перехода SmA — SmC\* и температуры наблюдения). За начало отсчета на рис. 1, а принят момент переключения полярности электрического поля.

Максимальная амплитуда и мощность возникающих колебаний сравнима по величине с амплитудой тока и мощностью импульса переполяризации. Наибольшая интенсивность колебаний наблюдается при  $\Delta T = 1.75^{\circ}, E = 8.75 \cdot 10^3$  В/см. В этом случае мощность колебаний не менее чем на три порядка превышает мощность шумов измерительной установки. Спектр частот находится в интервале от 4 до 16 кГц. Время затухания колебаний составляет около 10 мс. Следует отметить высокую стабильность всех характеристик колебаний во времени. Колебательный отклик на каждый импульс повторяет предыдущий с относительным отклонением менее  $10^{-3}$ . Такая стабильность позволила выполнить накопление данных по 100 и более циклам и на порядок увеличить отношение сигнал/шум. Это необходимо на краях температурного диапазона существования колебаний при  $\Delta T < 1^{\circ}$  и  $\Delta T > 3^{\circ}$ , когда амплитуда колебаний не превышает уровня шумов. Нестационарность процесса не



**Рис. 1.** Временная зависимость тока переполяризации (*a*) и спектр колебаний ( $\delta$ ) для  $\Delta T = 1.7^{\circ}, E = 8.75 \cdot 10^3$  В/см.

позволяет применить простые методы спектрального анализа. Поэтому весь временной интервал колебаний разбивался на перекрывающиеся сегменты такой длительности, чтобы в пределах одного сегмента было справедливо предположение о стационарности процесса с некоторой точностью. Для отдельного сегмента применялся анализ Фурье. Найденные значения частоты и амплитуды (A) спектральных составляющих относились к моменту времени, соответствующему середине сегмента. Спектр колебаний для начального момента времени (рис. 1,  $\delta$ ) характеризует процесс возникновения колебаний, механизм перехода энергии импульса переключения поля в энергию свободных затухающих колебаний. Большая часть энергии соответствует быстрозатухающим компонентам с частотами 6.6 и 8.1 кГц, которые затухают за период



**Рис. 2.** Температурные зависимости амплитуды колебаний (a) и декремента затухания (b) на различных частотах.

времени до 1.5 мс. Спектральные составляющие с частотами 4.7 и 5.9 кГц имеют декремент затухания на порядок меньше.

Для исследования условий возникновения колебаний были получены зависимости амплитуды отдельных спектральных составляющих колебаний от температуры (рис. 2, *a*). Для каждой спектральной составляющей существует значение  $\Delta T$ , при котором амплитуда в момент возникновения колебаний максимальна. Это значение  $\Delta T$  соответствует совпадению периода колебаний и ширины импульса переполяризации на полувысоте ( $\Delta \tau$ ). Длительность импульса переполяризации зависит от соотношения вращательной вязкости  $\gamma_{\varphi}$ , напряженности электрического поля и спонтанной поляризации [3]:

$$\Delta \tau = \frac{1.8 \gamma_{\varphi}}{P_{S} E}.$$
(1)

С увеличением  $\Delta T$  при постоянном значении *E* вращательная вязкость монотонно растет,  $\Delta \tau$  увеличивается, что приводит к перераспределению энергии от высокочастотных составляющих спектра колебаний к низкочастотным. Частоты спектральных составляющих при этом не изменялись, что говорит о существовании резонансной структуры с набором собственных частот.

Изменение амплитуды колебаний во времени является экспоненциальным затуханием и описывается декрементом затухания  $\alpha$ , который имеет различные значения для составляющих спектра. По величине  $\alpha$  можно выделить два типа колебаний, которые, вероятно, связаны с различными структурами в кристалле. К первому типу относятся быстрозатухающие колебания ( $\alpha > 2 \cdot 10^4 \text{ c}^{-1}$ ), которые имеют начальную амплитуду, соизмеримую с величиной импульса переполяризации. Это спектральные компоненты с частотами 6.6 и 8.1 кГц на рис. 1, *б*. Согласно инерционной теории динамического поведения жидкого кристалла, уравнение движения директора **n** имеет вид [4]:

$$\sigma \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = K \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} - \gamma_{\varphi} \frac{\partial \varphi}{\partial t} - P_S E \sim \varphi, \qquad (2)$$

где  $\sigma$  — момент инерции единицы объема,  $\varphi$  — азимутальный угол директора, K — константа упругости. Легко получить, что декремент затухания связан с вязкостью и моментом инерции следующим соотношением:

$$\alpha = \frac{\gamma_{\varphi}}{2\sigma}.$$
(3)

Для первого типа колебаний, используя соотношение (3), мы получили значение  $\sigma \sim 3 \cdot 10^{-6}$  г/см, что соответствует характерному размеру элемента структуры ~ 20 мкм. Так как диаметр зигзаг-дефектов на шевронной текстуре равен 22–24 мкм, то можно предположить, что именно они определяют параметры колебаний первого типа. Второй тип колебаний ( $\alpha \sim 10^3 \, {\rm c}^{-1}$ ) не описывается уравнением (2), так как величина плотности момента инерции, в соответствии с соотношением (3), составляет ~  $3 \cdot 10^{-5}$  г/см, что на порядок увеличивает характерный размер элемента структуры. Для этого типа колебаний были получены температурные зависимости  $\alpha$ . На рис. 2,  $\delta$  показаны зависимости  $\alpha(\Delta T)$  для спектральных составляющих с частотами 4.7 и 5.9 кГц. Предполагая, что диссипация энергии колебаний в виде тепла происходит благодаря вязкости кристалла, можно ожидать монотонное

увеличение декремента затухания при возрастании коэффициента  $\gamma_{\varphi}$ . Однако вблизи фазового перехода Sm $A \longrightarrow$  Sm $C^*$  декремент затухания уменьшается и достигает минимального значения при  $\Delta T$  около 2.5°. Такое поведение  $\alpha(\Delta T)$  характерно для всех спектральных составляющих второго типа колебаний. Обнаружены также компоненты спектра, затухание которых определяется инерционными свойствами подвижной стеклянной подложки.

В настоящем сообщении мы ограничились лишь качественными рассуждениями. Результаты более детального и количественного анализа будут представлены отдельно.

Авторы выражают благодарность Л.А. Кутуле и В.В. Ващенко за синтез сегнетоэлектрических жидких кристаллов и хиральной добавки, а также за полезные обсуждения в ходе работы.

## Список литературы

- [1] Jakli A., Bata L. // Liq. Cryst. 1990. V. 7. N 1. P. 105-114.
- [2] Лосева М.В., Пожидаев Е.А., Рабинович А.З. и др. // Итоги науки и техники. ВИНИТИ. Сер. Физическая химия. 1990.
- [3] Skarp K. // Ferroelecrtics. 1988. V. 84. P. 119-142.
- [4] Edwards B.J., Beris A.N., Grmela M. // Mol. Cryst. Liq. Cryst. 1991. V. 201.
   N 1. P. 51–86.